

品質與可靠度工程實驗室

Quality and Reliability Engineering Lab.

迴歸分析

主講人: 童超塵

實驗室網址 永久: http://campusweb.yuntech.edu.tw/~qre/index.htm

目前: http://140.125.88.116/QRE

大綱

- 1. 迴歸模型建構
- 2. 迴歸模型檢定
- 3. 迴歸模型診斷
- 4. 特殊型態的迴歸分析

國立雲林科技大學工業工程與管理所

簡介

- · 迴歸分析是建構經驗模式(empirical model)的主要工具。
- 迴歸分析是用來分析一個或一個以上自變數與 依變數間的數量關係,以了解當自變數為某一 水準或數量時,依變數反應的數量或水準。
- 區分簡單迴歸分析(simple regression)與複迴歸分析 (multiple regression)。前者為一個自變數與一個依變數。後者為二個或以上的自變數與一個依變數。

國立雲林科技大學工業工程與管理所

迴歸模型之建構

•
$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + ... + \beta_k x_k + \epsilon$$

 $\beta_i = 迴歸係數$

•以最小平方法求迴歸係數 β_i 的估計式 b_i

$$y = X\beta + \varepsilon$$
$$b = (X'X)^{-1}X'y$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1k} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nk} \end{bmatrix}$$

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x_1 + \dots + b_k x_k$$

·迴歸係數之顯著性檢定: t 檢定

H₀:
$$\beta_{j} = 0$$

H₁: $\beta_{j} \neq 0$ $t_{0} = \frac{b_{j}}{se(b_{j})} = \frac{b_{j}}{\sqrt{\hat{\sigma}^{2}C_{jj}}}$

If $t > t_{\alpha/2,n-p}$ or $t < -t_{\alpha/2,n-p}$, then reject H_0 .

•迴歸係數之信賴區間

$$b_j - t_{\alpha/2, n-p} \sqrt{\hat{\sigma}^2 C_{jj}} \le \beta_j \le b_j + t_{\alpha/2, n-p} \sqrt{\hat{\sigma}^2 C_{jj}}$$

國立雲林科技大學工業工程與管理所

迴歸模型之顯著性檢定

• 總變異=已解釋變異+未解釋變異 $S_{vv} = SS_R + SS_E$

$$S_{yy} = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \overline{y})^2 = \sum_{i=1}^{n} (\hat{y}_i - \overline{y})^2 + \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2$$

判定係數與調整判定係數 判定係數越大表示模型對變異的解釋能力越強

$$R^{2} = \frac{SS_{R}}{S_{yy}} = 1 - \frac{SS_{E}}{S_{yy}}$$

$$R_{adj}^{2} = 1 - \frac{SS_{E}/(n-p)}{S_{yy}} = 1 - \left(\frac{n-1}{n-p}\right)(1-R^{2})$$

迴歸模型之顯著性檢定

•
$$H_0$$
: $\beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$ (不具線性關係)

 H_1 : $\beta_i \neq 0$ for at least one j

If $F_0 > F_{\alpha,v1,v2}$, then model is significant.

$$F_0 = \frac{SS_R / k}{SS_E / (n - k - 1)} = \frac{MS_R}{MS_E}$$

•變異數分析表(ANOVA)

	df	SS	MS	F	Significance
迴歸	k	SS_R	MS_R	MS_R/MS_B	p p
殘差n	-k-1	SS_{E}	MS_E		
總和	n-1	S_{yy}			

國立雲林科技大學工業工程與管理所

迴歸模型之充分性檢定

•在相同的自變數進行重複試驗

$$SS_E = SS_{PE(pure\ error)} + SS_{LOF(lack\ of\ fit)}$$

= 隨機誤差 + 配適誤差
 $\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_i)^2 + \sum_{i=1}^{m} n_i (\bar{y}_i - \hat{y}_i)^2$

• If $F_0 > F_{\alpha,v1,v2}$, then LOF is significant, 模式未充分解釋 數據

$$F_0 = \frac{SS_{LOF} / (m - p)}{SS_{PE} / (n - m)} = \frac{MS_{LOF}}{MS_{PE}}$$

迴歸模型之診斷

- 迴歸分析的基本假設
 - 1.殘差變異常態假設
 - 2.殘差變異常數假設
 - 3. 殘差變異獨立假設
 - 4. 因果線性關係假設
- 利用常態機率圖判定數目是否呈常態分佈
- 利用殘差圖判定2.&3.是否成立

國立雲林科技大學 工業工程與管理所

殘差分析(residual analysis)

• 殘差
$$e_i = y_i - \hat{y}_i$$

•標準化殘差

$$d_{i} = \frac{e_{i}}{\hat{\sigma}} = \frac{e_{i}}{\sqrt{SS_{E}/(n-p)}}$$

- •如果di大於3或小於-3 ,表示數據可疑,考慮刪除 或重作該實驗
- ·如果X殘差圖及Y殘差圖中,點的分佈與橫軸無 關,則符合殘差變異常數假設
- •如果時序殘差圖中,點的分佈與橫軸無關,則符 合殘差變異獨立假設

多項式函數之迴歸分析

•一階模型(first-order)

$$y = \beta_0 + \sum_{i=1}^k \beta_i x_i + \varepsilon$$

•具有交互作用之一階模型(first-order with interaction)

$$y = \beta_0 + \sum_{i=1}^k \beta_i x_i + \sum_{i=1}^k \sum_{j > i}^k \beta_{ij} x_i x_j + \varepsilon$$

•二階模型(second-order)

$$y = \beta_0 + \sum_{i=1}^k \beta_i x_i + \sum_{i=1}^k \sum_{j > i}^k \beta_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^k \beta_{ii} x_i^2 + \varepsilon$$

•並非較複雜的模式就較準確可靠,可用F檢定顯著 值D大小為參考,D值小者較準確可靠

國立雲林科技大學工業工程與管理所